IMAGE PICKUP DEVICE AND CORRECTION METHOD THEREFOR

Publication number: JP9214839 Publication date: 1597-06-15

Inventor: AWAMOTO KENJI, SAWADA AKIRA, SAKACHI YOLCHIRO; WAKAYAMA HIROYUKI

Applicant: FUSTSULTO

Classification:

- international: H04N5/335; H04N5/335; (IPC1-7): H04N5/335

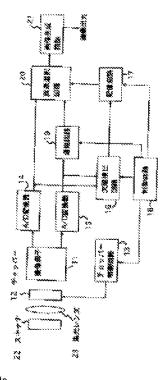
- european:

Application number: 3P18989016308 19960203
Priority number(s): 3P18980016303 19980201

Report a data error here

Abstract of JP9214839

PROBLEM TO BE SOLVED: To automatically replace the output of a photodetector in which flaws are caused newly in operation with the output of a space photodetector by obtaining the magnitude of noise of the photodetectors periodically so as to detect an excessively noisy photodetector. SOLUTION. An image pickup element 11 is provided with mx is sets of infrared ray receiving elements (photodetectors). A chopper 12 shuts periodically a light made incident on the photodetectors. D/A converters 14, 15 convert an analog output of each photodetector whose light is shut into a digital signal. A defect detection circuit 16 obtains the level of a noise signal of the photodetector from the output from the A/D converters 14, 15, compares the level of the noise signal of each photodetector with a reference noise signal set in advance to detect the photodetectors causing much noise. A control circuit 18 rewrites a content of a storage circuit 17 storing selection information of the photodetectors. Then a picture element selection circuit 20 selects the photodetectors based on output information from the storage circuit 17 when an image is picked up.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

1 of 1 12/11/2006 3:57 PM

(19) 日本国特許广(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-214839

(43)公開日 平成9年(1997)8月15日

(51) Int.CL6

截別記号 广内整理器号

 \mathbf{F} I

技術表示箇所

H 0 4 N 5/335

H 0 4 N 5/335

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 12 頁)

(21)出顯養号 特顏平8-16303

(22)出願日

平成8年(1996)2月1日

(71)出職人 (800005223)

當上通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(72)発明者 栗本 健司

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富土通株式会社内

(72) 発明者 澤田 亮

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

常土道株式会社内

(74)代理人 弁理士 岡本 啓三

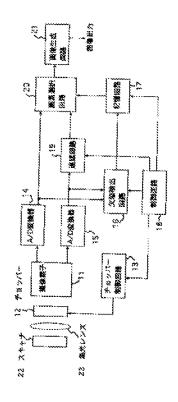
最終質に続く

(54) 【発明の名称】 撮像装置及びその補正方法

(57)【要約】

【課題】 撮像装置に関し、運用中に新たに欠陥を生じ た受光素子の出力と予備の受光素子の出力とを切り換え ること、及び、操像信号をアナログ・デジタル変換する A/D変換器の個数を減らす。

【解決手段】 操像牽子11と、その受光素子に入射す る光を定期的に適るチョッパー12と、光を適った各受 光素子の出力をアナログ・デジタル変換するA/D変換 器14、15と、A/D変換器14,15の出力から受 光素子の雑音信号の大きさを求め、各受光素子の雑音信 号の大きさと予め設定された雑音信号の基準値とを比較 して雑音が多い受光素子を検出する雑音値演算回路16 と、受光案子の選択情報を格納した記憶回路17の内容 を書き換える制御回路18と、当該装置の機像時に記憶 回路17の出力情報に応じて受光素子を選択する画素灌 釈園路20とを備えている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数列に配置した受光素子を備え、被写体を受光素子の列方向に走査する撮像素子と、

前記機像素子に入射する光を渡る遮光手段と、

前記光を速った各受光素子の雑音信号の大きさを求め、 各受光素子の雑音信号の大きさと子の設定された雑音信 号の基準値とを比較して雑音が多い受光素子を検出する 検出手段と、

前記検出手段の検出情報を入力し前記報音が多いある列 の受光素子の出力を雑音が少ない別の列の受光素子の出 力に切り換える切換え手段とを備えていることを特徴と する機像装置。

【請求項2】 前記検出手段は、

前記機像素子の出力から各受光素子の雑音信号の大きさを求める演算器と、前記演算器からの各受光素子の雑音 信号の大きさと子め設定された雑音信号の基準値とを比較する比較器と、前記比較器から得られた雑音が少ないとする受光素子の選択情報を記憶する記憶回路と、前記比較器の比較結果に従って前記記憶回路の内容を雑音が少ないとする受光素子の選択情報に書き換える制御器とを有することを特徴とする請求項1記載の提像装置。

【請求項3】 前記切換え手段は、

前記受光素子を列方向に走査することによって生じた前 記機像素子の列間の出力の時間差を揃える遅延回路と、 前記機像素子の山力又は遅延回路の山力のいずれかを選 択する選択回路とを有することを特徴とする請求項1記 級の機像装置。

【請求項4】 複数列に配置した受光素子を備え、被写体を受光素子の列方向に走査する操像素子と、

前記機像業子の中で雑音が少ないとする列の受光業子の 選択情報を予め記憶した記憶回路と、

前記記憶囲路からの選択情報に応じて前記雑音が少ない とする受光素子を選択する第1の選択囲路と、

前記第1の選択回路のアナログ出力信号をデジタル信号 に変換するA/D変換器と、

前記受光業子を列方向に走査することによって生じた前 記A/D変換器の列間の出力の時間差を揃える遅延回路 と、

前記記憶回路からの選択情報に応じて前記A/D変換器 の出力又は前記遅延回路の出力のいずれかを選択する第 2の選択回路とを備えていることを特徴とする提像装 置。

【請求項5】 複数列に配置した受光素子を備え、被写体を受光素子の列方向に走査する操像素子と、

前記受光素子の選択情報を予め記憶した記憶回路と、 前記記憶回路からの選択情報に従って前記報音が少ない とする受光素子を選択する第1の選択回路と、

前記第1の選択回路のアナログ出力信号をデジタル信号 に変換するA/D変換器と、

前記提像業子に入射する光を遮る遮光手段と、

前記光を適った各受光素子の信号変換後の出力から雑音 信号の大きさを求め、各受光素子の雑音信号の大きさと 子の設定された雑音信号の基準値とを比較して雑音が多 い受光素子を検出する検出手段と、

前記検出手段の検出情報を入力し前記維音が多いある列 の受光素子の出力を雑音が少ない別の列の受光素子の出 力に切り換える切換え手段とを備えていることを特徴と する提便装置。

【請求項6】 前記切換え手段は、前記受光素子を列方 向に実査することによって生じた前記機像素子の列間の 出力の時間差を揃える遅延回路と、前記器像素子の出力 又は遅延回路の出力のいずれかを選択する第2の選択回 路とを有することを特徴とする請求項1記載の撮像装 変

【請求項7】 被写体からの光を前記受光素子上に走査 する走査装置と、前記被写体からの光を受光素子上に結 像するレンズとを設けていることを特徴とする請求項1 乃至6のいずれか1項に記載の操像装置。

【請求項8】 複数の受光素子を備えた場像素子に入射 する光を定期的に渡り。

前記光を適った各受光素子の雑音の大きさを求め、前記 受光素子の雑音と、子め設定された雑音の基準値とを比 較して雑音が多い受光素子を検出し、操像時に、前記雑 音が多い受光素子に代えて雑音が少ない受光素子の操像 信号を選んで出力することを特徴とする操像装置の補正 方法

【発明の詳細な説明】

100011

【発明の属する技術分野】本発明は、揚像装置及びその 補正方法に関するものであり、更に詳しく言えば、撮像 素子に予備の受光素子を配置し運用中に生じた欠陥を救 済可能にした赤外線振像装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、車両、航空機及び船舶等の前方監視装置や進入監視装置に赤外線操像装置が応用されている。赤外線操像装置は、m個の赤外線受光素子を複数の列に配置し、これら受光素子から成る湯像素子に被写体からの光を走査することにより、二次元の画像信号を得るものである。受光素子は運用中の使用環境の変化により欠陥を招くことがある。そこで、予備の受光素子を投資するような補正方法が考えられている。

【0003】図6は、従来例に係る赤外線摄像装置の構成別を示している。図6において、1は撮像業子であり、m画素×2列の赤外線受光素子(以下単に受光素子という)を備えている。2は被写体からの光を撮像業子1上に建棄するスキャナ、3は被写体からの光を撮像業子1上に結像する集光レンズである。4は受光素子A1~Amのm画素の撮像信号をアナログ、デジタル変換するA/D変換器、5は受光素子B1~Bmのm画素の撮

係信号をアナログ・デジタル変換するA/D変換器である。6はA/D変換器4とA/D変換器5の出力信号を 所定の出力タイミングに揃える遅延回路、7は受光素子 の選択情報を記憶した記憶回路であり、ROM(談出し 専用メモリ)から成る。8は制御回路、9は記憶回路7 の出力情報に応じてA/D変換器4の出力又は遅延回路 6の出力のいずれかを選択し、mm素×1列のデジタル 摄像信号を出力する画素選択回路、10は画素選択回路 9からのデジタル摄像信号を画像信号に変換し、画像表 示信号を出力する画像生成回路である。

【0004】次に、赤外線摄像装置の動作を説明する。 まず、被写体からの光がスキャナ2により操像素子1上 に走査されると、被写体からの光が集光レンズ3により 撥像素子1上に結像される。すると、2本の信号出力線 を持つ援係素子1は、それぞれm画素の分の信号A及び Bを出力する。そして、A/D変換器4は受光素子A1 ~Amのm画業の機像信号をアナログ、デジタル変換 し、A/D変換器ラは受光素子B1~Bmのm画素の機 像信号をアナログ・デジタル変換する、遅延回路 6 はA /D変換器5の出力信号を遅延して、A/D変換器4の 出力信号に出力タイミングに揃え、これら信号を画案選 摂回路9に入力する。すると、記憶回路7は予め書き込 まれた受光素子の選択情報を画素選択回路9に出力す る。これにより、画素選択回路9は、記憶回路7の出力 情報に応じてA/D変換器4の出力又は遅延回路6の出 力のいずれかを選択し、m画素×1列のデジタル摄像信 号を出力する。画素選択回路9からのデジタル摄像信号 は画像生成回路により標準TV信号等の画像信号に変換 されTVモニタ等に出力される。

【0005】赤外線機像装置の選用中の動作は前記した 通りであるが、受光素子は温度、環境及び期間等の使用 条件により欠陥を招くことがある。この欠陥は画質を低 下させる原因となる。このような場合、欠陥を生じた受 光素子を検出し、欠陥を生じた受光素子の出力と、子備 の受光素子の出力とを切り換えなくてはならない。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、欠陥を生じた受光素子の出力を予備の受光素子の出力に切り換えるには、受光素子の選択情報を格納した記憶回路7のROMの内容を書き換えなくてはならない。ROMの書き換えは、当該装置からROMを外して専用のROMライタにより書き換えなくてはならない。

【0007】例えば、受光素子A1~Am. B1~Bm から信号を読み出す場合であって、受光素子A3、B3 のうちB3を選択していたが、B3が維音を増して欠陥となった場合に、ROMを「受光素子B3の出力を選ぶ 維番が来たら、予備の受光素子A3を選びなさい」というような内容に書換えなければならない。従って、当該 装置の運用の中断を余儀無くされたり、ROMの書換えのために埋雑な操作を要したりするという問題がある。

【0008】また、従来例の機像装置では、m側の受光素子をn列に配置して、予備の受光素子を多く設けようとすると、受光素子の出力分のn個のA/D変換器が必要となり、当該装置のコスト高を招いてしまうという問題がある。本発明は、かかる従来例の課題に鑑み創作されたものであり、運用中に新たに欠陥を生じた受光素子の出力と予備の受光素子の出力とを切り換えること。及び、操係信号をアナログ・デジクル変換するA/D変換器の個数を減らすことが可能となる機像装置及びその補正方法の提供を目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の機像装置は、その実施の形態を図1に示すように、複数列に配置した受光素子を備え、被写体を受光素子の列方向に走壺する損像素子と、前記損像素子に入射する光を進る遮光手段と、前記光を進った各受光素子の舞音信号の大きさを求め、各受光素子の舞音信号の大きさと手め設定された舞音信号の基準値とを比較して雑音が多い受光素子を検出する検出手段と、前記検出手段の検出情報を入力し前記雑音が多いある列の受光素子の出力を雑音が少ない別の列の受光素子の出力に切り換える切換え手段とを備えていることを特徴とする。

【0010】本発明の第2の撥像装置は、その実施の形態を図4に示すように、複数列に配置した受光素子を確え、被写体を受光素子の列方向に走査する撥像素子と、前記列に配置された受光素子の中で雑音が少ないとする受光素子の選択情報を予め記憶した記憶回路と、前記記憶回路からの選択情報に応じて前記雑音が少ないとする受光素子を選択する第1の選択回路と、前記第1の選択回路の出力信号をアナログ・デジタル変換するA/D変換器と、前記受光素子を列方向に走査することによって生じた前記A/D変換器の出力の時間差を揃える遅延回路と、前記記憶回路からの選択情報に応じて前記A/D変換器の出力又は前記遅延回路の出力のいずれかを選択する第2の選択回路とを備えていることを特徴とする。

【〇〇11】本発明の第3の機像装置は、その実施の形態を図5に示すように、複数列に配置した受光素子を構え、被写体を受光素子の列方向に走査する提係素子と、前記受光素子の選択情報を子め記憶した記憶回路と、前記記憶回路からの選択情報に従って前記雑音が少ないとする受光素子を選択する第1の選択回路と、前記第1の選択回路のアナログ出力信号をデジタル信号に変換するA/D変換器と、前記接像素子に入射する光を遮る遮光手段と、前記光を遮った各受光素子の信号変換後の出力から雑音信号の大きさを求め、各受光素子の雑音信号の大きさと予め設定された維音信号の基準値とを比較して雑音が多い受光素子を検出する検出手段と、前記検出手段の検出情報を入力し前記雑音が多いある列の受光素子の出力に切り換える切換え手段とを備えていることを特徴とする。

【0012】本発明の機像装置の補正方法は、複数の受 光素子を備えた操像素子に入射する光を定期的に適り、 前記光を連った各受光素子の雑音の大きさを求め、前記 受光素子の雑音と、予め設定された雑音の基準値とを比 較して雑音が多い受光素子を検出し、撥像時に、前記雑 音が多い受光素子に代えて雑音が少ない受光素子の機像 信号を選んで出力することを特徴とし、上記目的を達成 する。

【0013】本発明の第1の機像装置の動作を説明する。例えば、1時間に1回であるとか、1日に1回というように定期的に遮光手段は提像業子に入射する光を遮る。すると、検出手段は、光を遮った各受光素子の雑音信号の大きさを求め、各受光素子の雑音信号の大きさと子の設定された雑音信号の基準値とを比較し、雑音が多い受光素子を検出する。通常、受光素子に欠陥が生じると、雑音が多くなる。

【〇〇14】 当該装置の機像時には、検出手段の検出情報を入力した切換え手段は、雑音の多いある列の受光素子の出力を維音の少ない別の列の受光素子の出力に切り換えるように動作する。この切り換え動作により、雑音が多い受光素子に代わって雑音が少ない受光素子の機像信号が出力される。このように本発明の第1の撮像装置では、受光素子への入射光を定期的に悪り、受光素子の雑音信号の大きさを求めることにより、雑音が多い受光素子を検出しているので、当該装置の運用中に、受光素子を検出しているので、当該装置の運用中に、受光素子に欠陥が生じた場合でも、欠陥が生じた受光素子の出力と雑音が少ない受光素子の出力とも自動的に切り換えることができる。従って、雑音が多い受光素子に代わり、雑音が少ない受光素子の提像信号を得ることができる(本発明の撮像装置の補正方法)。

【0015】本発明の第2の擬像装置の動作を説明す る。まず、記憶回路は予め記憶されている受光案子の選 択情報を第1及び第2の選択回路に出力する。選択情報 は「走査方向の受光素子の中で雑音が少ないとする受光 素子を選びなさい。という内容である。選択情報を入力 した第1の選択回路は、この選択情報に応じて走査方向 の受光素子の中から難音が少ない受光素子を選び該受光 業子の摄像信号をA/D変換器に出力するので、A/D 変換器は、第1の選択回路からの撮像信号をアナログ・ デジタル変換する。アナログ・デジタル変換されたデジ タル機像信号はA/D変換器から第2の選択回路と遅延 回路とに出力される。また、遅延回路は出力タイミング を揃えたデジタル機像信号を第2の選択回路に出力する ので、第2の選択回路は記憶回路からの選択情報に応じ て、第1の選択回路と同じようにも列の受光素子の中か ら雑音の少ない受光素子を選ぶようにA/D変換器の出 力又は遅延囲路の出力のいずれかに切り換える。これに より、第2の選択回路から摄像信号が得られる。

【0016】このように本発明の第2の操像装置では、 走査方向の受光素子の中から雑音が少ない受光素子を選 ぶための第1の選択回路が設けられているので、第1の 選択回路からの操像信号をアナログ・デジタル変換する A/D変換器が1個で済む。従って、第1の機像装置で は受光素子の配列分だけのA/D変換器が必要となる が、第2の機像装置では1個で良いので、コスト低減に 寄与する。

【0017】本発明の第3の機像装置では、第1の撮像 装置の受光素子の補正機能と第2の摄像装置のA/D変 機器の削減効果とを同時に得ることができる。

[0018]

【実施の形態】次に、図を参照しながら本発明の実施の 形態について説明をする。図1〜図5は、本発明の実施 の形態に係る楊係装置の説明図を示している。

(1)第1の実施の形態

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る赤外線機像装置の構成図を示している。図2はその機像素子の構成図を示している。図2はその機像素子の構成図を示している。本実施例では赤外線機像装置が定期的に自己の受光素子の欠陥を検出し、この欠陥検出情報に従って操像素子の出力を自動補正するものである。

【0019】図1において、11は接強素子であり、m×2個の赤外線受光素子(以下単に受光素子という)を備えている。受光素子は、図2(A)に示すように、行方向にm個を配置し、これを視野走査方向(列方向)に2列に配置している。図2(A)において、A1~Amは1列目の受光素子であり、B1~Bmは2列目の受光素子である。例えば、2列目を通常使用時の受光素子とすると、1列目の受光素子は予備になる。1列目を通常使用時の受光素子とすると、2列目の受光素子は予備になる。このように撥像素子11内に予備の受光素子を配置しておくと、欠陥を生じた受光素子を教済することができる。なお、受光素子は、HgCdTe等の化合物半導体から成る。

【0020】12は撥像業子11に入射する光を遮るチョッパーである。チョッパーは白又は黒の地の基類等を用いる。基板を白又は黒にすることにより。補正時に受光素子の輝度を明又は暗に変えることができる。基板の大きさは撥像薬子11の大きさに応じて作成する。13はチョッパーを定期的、例えば、1時間に1回であるとか、1日に1回というように動作させるチョッパー制御回路である。この制御回路13はチョッパー12を撮像業子11を覆うように駆動する。これにより、擬像素子11に入射する光を遮ることができる。チョッパー12及びチョッパー制御回路13は遮光手段の一例を構成するものである。

【0021】14は受光素子A1~Amのm画素の揺像信号をアナログ・デジタル変換してデジタル機像信号を出力するA/D変換器である。15は受光素子B1~Bmのm画素の機像信号をアナログ・デジタル変換してデジタル撮像信号を出力するA/D変換器である。16はA/D変換器14及び15の出力から各受光素子A1~

Am, B1~Bmの難音信号の大きさ(以下難音値という)値を求める欠陥検出回路である。欠陥検出回路16は不図示の演算器と比較器から成る。演算器は、光を連った揚像素子11の各受光素子A1~Am, B1~Bmの出力から雑音値を求め、比較器に出力する。比較器は各受光素子A1~Amの雑音値と子の設定された雑音信号の基準値(以下雑音関値という)とを比較する。同様に比較器は各受光素子B1~Bmの雑音値と雑音関値とを比較する。比較器の出力は2列の受光素子A又はBのうち雑音が少ない方(S/N比の大きいもの)を選ぶための選択情報となる。欠陥を生じた受光素子の検出は基準値と比較する方法の他に、n列の受光素子の各々の雑音信号の大きさを直接比較して一番雑音が少ない受光素子を選ぶ方法でも良い。

【0022】17は比較器からの選択情報を記憶する記憶回路であり、記憶回路の一例である。記憶回路17には、データの消去及び書換え可能な読出し専用メモリを用いる。記憶回路17は、記憶保持動作を持つメモリであれば良く。EPROMやEEPROM等の不揮発性半澤体メモリが適している。記憶回路17には、雑音が少ない受光素子の画素番号等を格納すると良い。

【0023】18は記憶回路17の内容を審き換える制御回路であり、制御器の一例であるる。また、制御回路18は1時間に1回であるとか、1日に1回というようにチョッパー12を動作させるような命令をチョッパー制御回路13に出力する。なお、本実施の形態ではA/D変換器14、15、欠陥換出回路16、記憶回路17及び制御回路18は検出手段の一例を構成している。

【0024】また。19はA/D変換器14とA/D変 換器15の出力信号の出力タイミングを揃える遅延回路 である。遅延回路19は1列分の信号を遅延できるよう なメモリ(1ライン遅延メモリ)で構成すると良い。タ イミングを揃える理由は、後述するスキャナの走査時間 の差を無くすためである、20は、記憶回路17の出力 情報に応じてA/D変換器14の出力又は遅延回路19 の出力のいずれかを選択し、m画業×1列のデジタル機 像信号を画素生成回路21に出力する画素選択回路であ る。画素選択回路20はデジタルスイッチ等から成る。 デジタルスイッチは増幅率1のアンプから成り、アンプ へ供給電圧をオン又はオフによってデジタル機像信号を **通すか否かを決めている。21はデジタル機像信号を護** 像信号に変換し、画像表示信号を不図示のTVモニクに 出力する画像生成回路である。本実施の形態では遅延回 路19、画素選択回路20及び画像生成回路21が切像 え手段を構成している。

【0025】なお、22は被写体からの光を撥像素子1 1上に走査(視野方向)するスキャナである。スキャナ 22による視野走壺は図2(A)に示すように、画素B から画素Aへ順に行われるため、走査時間に差が出る。 このスキャナ22による走査時間の差は先に説明した遅 延回路19が、画業Bの信号を遅延することにより揃えられる。これによって、撮像対象の同一点を揚像した信号が得られる。また、23は被写体からの光を撮像素子11上に結婚する葉光レンズである。

【0026】次に、図2(B)及び図3を参照しなが ら、本発明の第1の実施の形態に係る赤外線機像装置の 動作を説明する。例えば、摄像素子11の全ての受光素 子A 1~A m、B 1~B mが正常であったものが、当該 装置の選用中に何らの原因で受光素子B3に欠陥を生じ た場合について説明する。まず、チョッパー12はある 一定期間毎に摄像素子 1 1 に入射する光を遮る。ここ で、チョッパー制御回路13は制御回路18からの命令 によってチョッパー12を動作させると、各受光案子A 1~Am, B1~Bmへの光が1時間に1回であると か、1日に1回というように適られる。光が適られると 各受光素子A1~Am, B1~Bmは均一な輝度の信号 をA/D変換器14、15に出力するようになる。チョ ッパー12に関地の基板を使用すると、輝度は最も暗く なり、これに応じた信号をA/D交換器14、15に出 力するようになる。このときの各受光素子A1~Am, B1~Bmが全て無欠陥で、1つも欠陥が生じていなけ れば、これら素子からの出力信号は一定となり、雑音信 号は検出されない。

【0027】しかし、図2(B)に示すような撥像業子 11で使用環境等の原因により。例えば、受光素子B3 が欠陥を招くと、その出力信号では多くの雑音信号を含 むようになる。光が遮られた受光素子A1~Amの出力 信号はA/D変換器14により、アナログ・デジタル変 換され、同様に、受光素子B1~Bmの出力信号はA/ D変換器15によりアナログ・デジタル変換される。各 A/D変換器14.15のデジタル信号が欠陥検出回路 16に出力されると、欠陥検出回路16は、光を遮った ときの各受光素子A1~Am, B1~Bmの出力から信 号の揺らぎ(雑音値)を計算する。そして、欠陥検出回 路16は、各受光素子A1~Am, B1~Bmの雑音値 と予め設定された雑音関値とを比較する。ここで、受光 素子B3の雑音値が予め設定した雑音機値を越えること が検出されると、欠陥検出回路 1 6 は受光業子B 3 が 「欠陥を生じている」ということを識別する。従って、 雑音が多い素子として受光素子B3の情報を書き直す必 要が生じてくる。

【0028】この結果、制御回路18は欠降検出回路16の出力に従って記憶回路17の内容を書き換えるようになる。記憶回路17の内容は、「受光素子A3又はB3を選ぶ順番が来たら雑音が少ない受光素子A3を選びなさい。という選択情報である。そして、当該装置の運用時には、例えば被写体の像(m画素×kライン)を取得すべく、スキャナ22がkライン分の視野を走査するように動作する。このようなスキャナ22の動作によって、A/D変換器15は図3に示すような期間±1で受

光素子B1~Bmの出力信号(以下単に出力Bという)をアナログ・デジタル変換し、該A/D変換した後のデジタル信号を遅延回路19に出力する。A/D変換器14は期間t2で受光素子A1~Amの出力信号(以下単に出力Aという)をアナログ・デジタル変換し、該A/D変換した後のデジタル信号を画像選択回路21に出力する。そして、遅延回路19は期間t1におけるA/D変換器15の出力Bを遅延し、期間t2におけるA/D変換器14の出力Aにタイミングを揃えるように信号を遅延する。

【0029】これによって出力タイミングが揃えられると、画素選択回路20は記憶回路17の出力に応じて2列の受光素子の出力A又はBから雑音の少ない方を選んでm画素×1列×kラインのデジタル撮像信号を画像生成回路21に出力する。このとき、受光素子A3又はB3を選ぶ埋番が来ると、記憶回路17は「雑音が少ない受光素子A3を選びなさい」という選択情報を画素選択回路20に出力する。従って、雑音の多い受光素子B3に代わって、雑音が少ない受光素子A3のデジタル提像信号が画素選択回路20によって選択される。この信号は画像生成回路21によって画像表示信号に変換され、この表示信号はTVモニタに出力される。これにより、自動補正された赤外線提像装置により、鮮明な画像を取得することができる。

【0030】このようにして本発明の第1の実施の形態に係る赤外線操像装置では、操像素子11への入射光を定期的に適り、雑音が多い受光素子B3を検出しているので、当該装置の運用中に、欠陥が生じた受光素子B3の出力と雑音が少ない受光素子A3の出力とを自動的に切り換えることができる。従って、雑音が少ない受光素子A3の撥像活号を選んで出力することができる(本発明の赤外線撥像装置の補正方法)。

【0031】これにより、当該装置の運用中に、従来例のように当該装置から損像素子11を外して欠陥を検出したり、ROMライタ等を介して記憶回路17の内容を書換えをしなくても済む。従って、当該装置の補正の煩わしさが無くなる。

(2)第2の実施の形態

図4は、本発明の第2の実施の形態に係る赤外線機像装置の構成図を示している。第2の実施の形態では機像信号をアナログ・デジタル変換するA/D変換器を1つに削減するための工夫をしている。

【0032】図4において、11は撥像業子、26は、この撥像業子11の中で雑音が少ないとする受光素子の 選択情報を子め記憶した記憶回路、24は、この記憶回路26からの選択情報に応じて受光素子を選択し加頻業 ×1列の撥像選号を出力するアナログスイッチ等から成 る画業選択回路である。アナログスイッチは電界効果トランジスタやバイボーラトランジスタから成り、ゲートやベースの電圧を調整することにより、アナログ撥像係 号を通過させるか否かを決めている。

【0033】25は、この選択回路24の出力信号をアナログ・デジタル変換するA/D変換器、28は、この変換器25の出力信号を所定の出力タイミングに揃える遅延回路、29は、記憶回路26からの選択情報に応じてA/D変換器25の出力又は遅延回路28の出力のいずれかを選択する画業選択回路。21は画像生成回路である。なお、画業選択回路24は第1の選択回路の一例であり、画業選択回路29は第2の選択回路の一例である。第1の実施の形態と同じ番号のものは、同じ機能を有するため、その説明を省略する。

【0034】次に、本実施の形態に係る赤外線摄像装置 の動作を説明する。この装置は第1の実施の形態のよう な自動補正機能を有しいないため、予め、従来技術と同 様に受光素子の欠陥を検出し、その情報を記憶回路26 に記憶しておく。そして、当該装置の運用時に、記憶回 路26は予め記憶されている受光素子の選択情報を顕素 選択回路24及び25に出力する。この選択情報は第1 の実施の形態で説明したような2列の受光素子A1~A m, B1~Bmの中で雑音が少ないとする受光素子を選 よ内容である。選択情報を入力した画素選択回路24 は、この選択情報に応じて2列の受光素子A又はBの中 から雑音が少ない受光素子を選び m 画素×1 列の機像信 号をA/D変換器25に出力する。すると、A/D変換 器25は、画素選択回路24からの摄像信号をアナログ ・デジタル変換する。これによってアナログ・デジタル 変換されたデジクル摄像信号は遅延回路28を経由する ものと、それを経由しない画素選択回路29に直接入力 するものに分かれる。遅延回路28は図3で説明したよ うに、2列の受光素子A1~Am、B1~Bmの出力の タイミングを揃えるように一方の信号を遅延する。する と、画素選択回路29は記憶回路26からの選択情報に 応じて、2列の受光素子A又はBの中から雑音の少ない 受光素子を選ぶようにA/D変換器28の出力又は遅延 回路29の出力のいずれかを選択する。これにより、画 素選択回路29からm画業×1列の機像信号が得られ る。この信号は画像生成回路21によって画像表示信号 に変換され、この表示信号はTVモニタに出力される。 【0035】このようにして本発明の第2の実施の形態 に係る赤外線機像装置では、2列の受光素子A又はBの 中から雑音が少ない受光素子を選ぶための調素選択団勝 24が設けられているので、画案選択回路24からの撮 像信号をアナログ・デジタル変換するA/D変換器25 が1個で済む。従って、第1の実施の影態では、2個の A./D変換器14、15が必要となるが、第2の実施の 形態では、1個で済むので、コスト低減に寄与する。本 実施の形態では、m画素×2列の受光素子の場合につい て説明したが、m画業×n列の場合にはA/D変換器2 8の設置個数が1/nになるので、その削減効果が著し く上がる。

【0036】(3)第3の実施の形態

図5は、本発明の第3の実施の形態に係る赤外線機像装 置の構成図を示している。第3の実施の形態では受光素 子の自動補正化とA/D変換器の削減化とを開時に図っ たものである。図3において、11は撥像素子、34 は、機像素子11の受光素子の選択情報を予め記憶した 記憶回路、31は、この記憶回路34からの選択情報に 従って受光素子を選択しm画素×n列の撮像信号を出力 するアナログスイッチ等から成る画案選択回路、32 は、この選択回路31の出力信号をアナログ・デジタル 変換するA/D変換器、12はチョッパー、13はチョ ッパ制御回路13、33は、光を適った各受光素子のA /D変換後の出力から雑音値を求め、各受光素子の雑音 値と子め設定された雑音関値とを比較し、列方向の受光 素子の中で雑音が多い受光素子を検出する欠陥検出回 器、3.6は、A/D変換器3.2の出力信号を所定の出力 タイミングに揃える遅延囲路、37は、記憶囲路34の 出力に応じて列方面の受光素子の中から輝音が少ない受 光素子を選択しm画素×1列のデジタル撮像信号を出力 する画素選択回路、35は制御回路である。なお、第1 の実施の形態と同じ記号及び同じ名称のものは同じ機能 を有しているので、その説明を省略する。

【0037】次に、本実施の形態に係る赤外線損像装置の動作を説明する。例えば、操像素子11の補正時には、第1の実施の形態と同様に、1時間に1回であるとか、1日に1回というように定期的にチョッパー12は、摄像素子11に入射する光を適る。すると、記憶回路34は予め記憶されている受光素子の選択情報は列方向及び走査方向に配置された受光素子を順に選択する情報である。選択情報を入力した画素選択回路31は、この選択情報に応じて受光素子を順に選択し加画素×n列の提供信号をA/D変換器32に出力する。A/D変換器32は、画素選択回路31からの振像信号をアナログ・デジタル変換されたデジタル機保信号はA/D変換器32から画素選択回路37と欠陥検出回路33とに出力される。

【0038】欠縮検出回路33は、光を適った各受光素子の信号をA/D変換し、その後のA/D変換器32の出力情報から雑音値を求め、各受光素子の雑音値と子め設定された雑音調値とを比較する。そして、欠陥検出回路33は、第1の実施の形態と同様に列方向の受光素子の中で雑音が多い受光素子を検出する。この結果、制御回路35は欠陥検出回路33の出力に従って記憶回路34の内容を書き換えることになる。

【0039】そして、当該爆像時には、遅延回路36がA/D変換器32の出力信号の出力タイミングを揃えるように一方の信号を遅延すると、画素選択回路21は記憶回路34からの選択情報に従って列方向の受光素子の中から雑音の少ない受光素子を選ぶようにA/D変換器

32の出力又は遅延回路36の出力のいずれかを選択する。これにより、画素選択回路37からm画素×1列のデジタル撮像信号が得られる。

【0040】このようにして本発明の第3の実施の形態に係る赤外線撥像装置では、撥像素子11への入射光をチョッパー12により定期的に適り、雑音が多い受光素子を欠陥検出回路33により検出しているので、当該装置の運用中に、欠陥が生じた受光素子の出力と雑音が少ない受光素子の出力とを自動的に切り換えることができる。また、2列の受光素子の中から雑音が少ない受光素子を選ぶための画素選択回路31が設けられているので、画素選択回路31からの機像信号をアナログ・デジタル変換するA/D変換器32が1個で済む。従って、第3の実施の形態では受光素子の自動補正機能とA/D変換器の削減効果とを同時に得ることができる。

[0041]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の撮像装置では、受光素子の雑音の大きさを定期的に求めて雑音が多い受光素子を検出しているので、当該装置の運用中に受光素子の雑音が増加して欠陥が生じても、この欠陥を生じた受光素子の出力と雑音が少ない受光素子の出力とを自動的に切り換えることができる。従って、ROM書換えなどの煩わしさが無くなる(本発明の楊像装置の補正方法)。

【0042】また、本発明の他の操像装置では、列方向の受光素子の中から雑音が少ない受光素子を選択する選択回路が設けられているので、この選択回路からの操像信号をアナログ・デジタル変換するためのA/D変換器が1個で済む。従って、A/D変換器が少なくなる分、コスト低減に寄与する。本発明の他の環像装置では受光素子の自動補正機能と、A/D変換器の削減効果とを同時に得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る赤外線揚像装置の構成図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態に係る摄像素子の構 或図である。

【図3】本発明の第1の実施の形態に係る楊像装置の撥像時の動作説明図である。

【図4】本発明の第2の実施の形態に係る赤外線撥像装 質の構成図である。

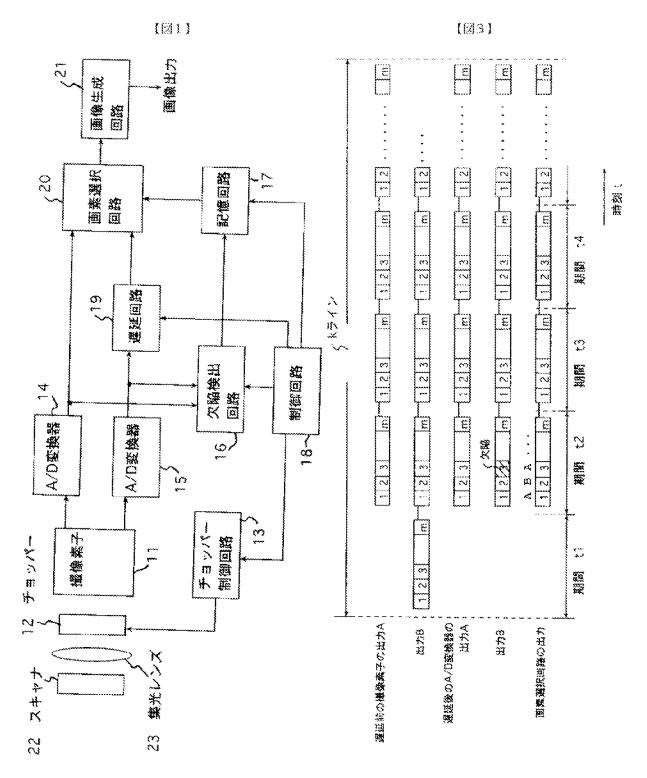
【図5】本発明の第3の実施の形態に係る赤外線摄像装 置の構成図である。

【図6】従来例に係る赤外線機像装置の構成図である。 【符号の説明】

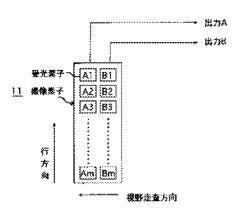
1.11…爆像素子、12…チョッパー、13…チョッパー制御回路、4.5.14.15,25,32…A/ D変換器、16,33…欠縮検出回路、7.17.2 6,34…記憶回路、8.18.27,35…制御回路、6.19,28.36…遅延回路、9.20.2

4,29,31,37… 画素選択回路,10,21… 画像生成回路,22…スキャナ、23… 菓光レンズ、A1

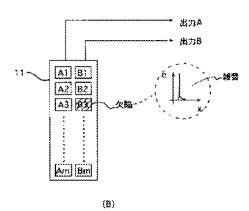
~Am, B1~Bm···受光素子。



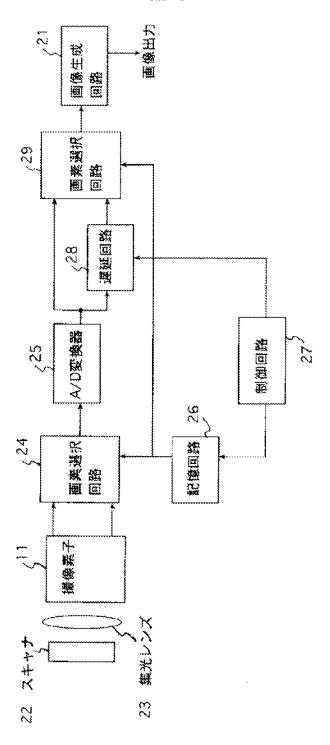
[22]

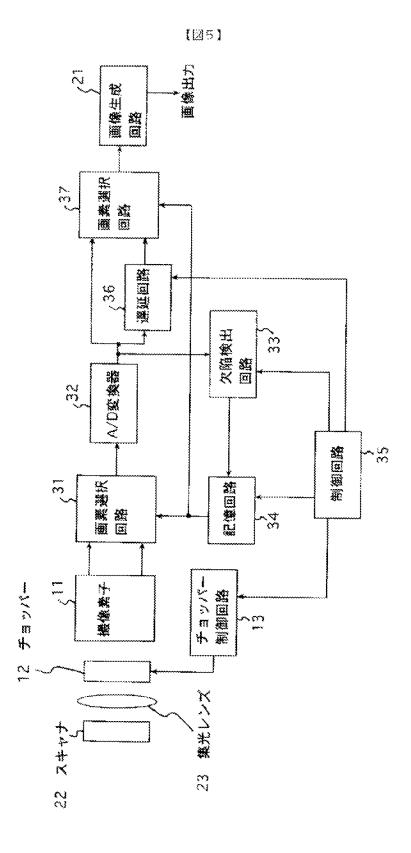


 $\langle A \rangle$

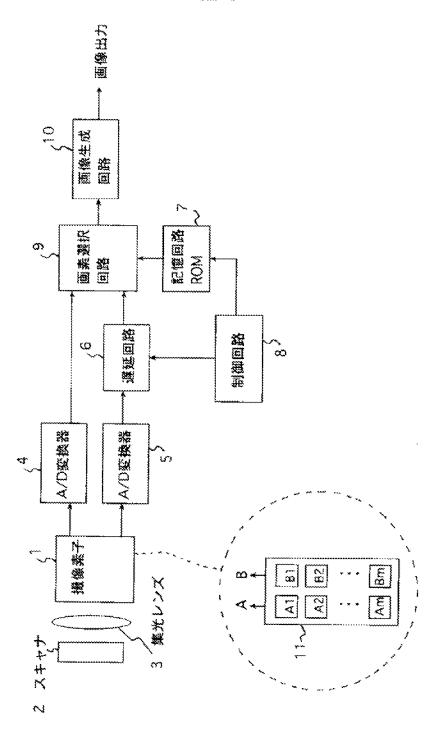








[2]6]



フロントページの続き

(72)発明者 坂地 陽一郎 神奈川県川埼市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (72)発明者 若山 博之 納奈田県知協

神奈用県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内